



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНOK

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

## Спектрометр с рентгеновской флуоресценцией с рассеянием энергии EDX-8100

### Описание Спектрометр с рентгеновской флуоресценцией с рассеянием энергии EDX-8100

Один EDX над всеми остальными EDX-8100 обеспечивает высокую точность и скорость анализа элементов, содержащихся в различных образцах.

#### ■ Электрические/электронные материалы

- Проверка на соответствие требованиям RoHS и галогенов
- Тонкопленочный анализ полупроводников, дисков, жидких кристаллов и солнечных элементов...

Большая камера для образцов при малой занимаемой площади

Установленная ширина на 20 % меньше, чем у предыдущего прибора

благодаря компактным размерам корпуса.

EDX-8100 может...

Программное обеспечение PCEDX Navi позволяет упростить работу с самого начала

Программное обеспечение PCEDX Navi разработано для упрощения рентгенофлуоресцентной спектрометрии для начинающих, при этом обеспечивая набор функций и возможностей, востребованных более...

Высокопроизводительный SDD-датчик и оптимизированное аппаратное обеспечение позволяют достичь высокого уровня чувствительности, скорости анализа и энергетического разрешения, которые ранее были недостижимы. Он поддерживает анализ легких элементов..

Подходит для всех типов образцов - от малых до больших, от порошков до жидкостей. Опции включают вакуумный измерительный блок и блок гелиевой продувки для высокочувствительного измерения легких элементов и...

#### Метод калибровочной кривой

Измеряется стандартный образец, и зависимость от интенсивности флуоресцентного рентгеновского излучения строится в виде калибровочной кривой...

#### ■ Электрические/электронные материалы

Проверка на соответствие требованиям RoHS и галогенов

Анализ тонких пленок для полупроводников, дисков, жидких кристаллов и солнечных элементов

#### ■ Автомобили и оборудование

Скрининг опасных элементов ELV

Анализ состава, измерение толщины покрытия и измерение веса пленки покрытия химического преобразования для деталей машин

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83